

## 信頼性試験結果

製品名 : S-93C76ADFJ-Tx-U

搭載パッケージ : 8Pin-SOP (JEDEC)

No.	試験名	試験条件	時間	r/n	故障判定基準
1	高温動作	Ta=125 °C Vcc = Vopr max.	1000 h	0/22	製品規格を満足すること
2	高温バイアス	Ta=125 °C Vcc = Vabs max.×0.9	1000 h	0/22	製品規格を満足すること
3	#1 高温高湿バイアス	Ta=85 °C RH=85 % Vcc = Vabs max.×0.9	1000 h	0/22	製品規格を満足すること
4	#1 プレッシャ クッカ・バイアス	Ta=125 °C RH=85 % P=2×10 <sup>5</sup> Pa Vcc = Vabs max.×0.9	100 h	0/22	製品規格を満足すること
5	高温保存	Tstg max.=150 °C	1000 h	0/22	製品規格を満足すること
6	低温保存	Tstg min.=−65 °C	1000 h	0/22	製品規格を満足すること
7	#1 温度サイクル (気相)	Tstg max.=150 °C , Tstg min.=−65 °C 各 30 分	200 cycles	0/22	製品規格を満足すること
8	#1 熱衝 撃 (液相)	Tstg max.=150 °C , Tstg min.=−65 °C 各 5 分	100 cycles	0/22	製品規格を満足すること
9	書き換えサイクル	Ta=85 °C Vcc = Vopr max.	1 × 10 <sup>6</sup> cycles	0/22	製品規格を満足すること
10	はんだ耐熱性 1 (リフロー)	T=260 °C 10s	3 回	0/22	製品規格を満足すること 外観上、異常がなきこと
11	はんだ耐熱性 2 (はんだゴテ)	T=380 °C 5s (はんだコテ先温度)	2 回	0/22	製品規格を満足すること 外観上、異常がなきこと
12	#2 はんだ付け性	T=230 °C はんだ材 : Sn-3.0Ag-0.5Cu	3 s	0/11	ゼロクロスタイムが 3 秒以内 であること 半田浸漬部分の 95%以上が 新しい半田で覆われること
13	ウイスカ 1 (室温放置)	Ta=25±3°C RH=40~70%	3ヶ月	0/10	ウイスカサイズが 50 μm 以下 であること
14	ウイスカ 2 (温度サイクル)	Tstg max.=85 °C , Tstg min.=−40 °C 各 30 分	1000 cycles	0/10	ウイスカサイズが 50 μm 以下 であること
15	ウイスカ 3 (高温高湿放置)	Ta=60 °C RH=93 %	2000h	0/10	ウイスカサイズが 50 μm 以下 であること
16	はんだ接合信頼性 (せん断強度)	Tstg max.=125 °C , Tstg min.=−40 °C 各 30 分 はんだ材 : Sn-3.0Ag-0.5Cu	2000 cycles	/5	初期強度値の 50%以上の 強度を維持すること
17	リード引っ張り強度	引張力 ; 5.0N	30 s	0/11	リードが脱落しないこと
18	リード曲げ強度	引張力 ; 2.5N 45 度折り曲げ	2 回	0/11	リードが脱落しないこと

19	静電耐圧 1	V=±2000 V C=100 pF R=1.5 kΩ Vcc 基準 GND 基準 ±印加 各 5 個	5 回	0/5 合計 20 個	製品規格を満足すること
20	静電耐圧 2	V=±200 V C=200 pF R=0 Ω Vcc 基準 GND 基準 ±印加 各 5 個	3 回	0/5 合計 20 個	製品規格を満足すること
21	ラッチアップ強度	±100 mA (クランプ電圧 Vopr max.) 10 ms パルス Vcc = Vopr max.	1 回	0/5	ラッチアップしないこと

注)Vabs max.=絶対最大定格 Vopr max.=最大動作電圧

#1、2：前処理を実施後、シリーズに試験を実施する。

前処理 (#1)		
高温放置	吸湿処理	熱処理
Ta=125 °C t=24 h	Ta=85 °C RH=85 % t=168 h	赤外線リフロー3回 T=260 °C t=10 s

前処理 (#2)		
高温放置	吸湿処理	熱処理
Ta=125 °C t=24 h	Ta=105 °C RH=100% t=8 h	—